# ПЕРЕХОД ПОЛУПРОВОДНИК-МЕТАЛЛ В МАГНИТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ

 $\fbox{P.~K.~Aрсланов}^{a}, \ T.~P.~Aрсланов ^{a^*}, \ \emph{И}.~B.~\Phi e \emph{дорченко}^{b}, \ \emph{A}.~\emph{Л}.~$  Желу $\emph{д}$ кевич  $^c$ 

Поступила в редакцию 23 марта 2019 г., после переработки 4 июня 2019 г. Принята к публикации 24 июня 2019 г.

нанокомпозитных ферромагнитных соединениях  $Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2 + 10\% MnAs$  ${
m Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2} + 15\,{
m \%\,MnAs}$  с температурой Кюри  $T_C \approx 310{ ext{-}}310{ ext{-}}312$  К исследованы магнитные, транспортные и магнитотранспортные параметры при высоком давлении до 7 ГПа и комнатной температуре. Поведения магнитных и электронных свойств под давлением указывают на наличие магнитного превращения и перехода полупроводник-металл, наступающих при одном и том же давлении Ppprox 3.5 ГПа. В диапазоне магнитных полей до H=5 к $\varTheta$  в обоих составах наблюдалось индуцированное высоким давлением магнитосопротивление. Из анализа экспериментальных данных следует, что магнитосопротивление в области перехода полупроводник-металл может описываться стандартной  $p\!-\!d$ -моделью, учитывающей обменное взаимодействие спинов носителей тока и магнитного момента, локализованного на примесях  ${
m Mn.}$  В этой области обнаружено гигантское магнитосопротивление, достигающее максимальной величины по сравнению с магнитосопротивлением при атмосферном давлении  $(\Delta 
ho_{xx}/
ho_0 < 1\,\%)$  для состава с  $15\,\%$  кластеров MnAs. Основная причина возникновения усиленного магнитосопротивления, а также магнитных и электронных фазовых превращений связывается со структурным преобразованием матрицы под давлением.

## **DOI:** 10.31857/S0044451020010137

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Известно, что под действием внешнего магнитного поля электрическое сопротивление большинства полупроводниковых и металлических соединений может изменяться. Подобное явление известно, как магнитосопротивление (МС), принцип которого лежит в основе современных магнитосенсорных устройств, в том числе датчиков считывания информации жестких дисков. В зависимости от знака МС эффект может быть как положительным, так и отрицательным, а величина его относительного изме-

нения в магнитных материалах существенно превалирует над величиной для немагнитных соединений. В последние годы перспективы изучения выраженных магниторезистивных свойств (гигантское МС, туннельное МС и т. д.) связывают с так называемыми гибридными структурами, в которых металлические магнитные включения (нанокластеры) размещены в немагнитной матрице полупроводника [1]. Поскольку в подобных структурах имеются свободные носители зарядов, электронный транспорт, обусловленный взаимодействием их с нанокластерами, носит спин-зависимый характер [2].

Необходимо отметить, что среди фундаментальных вкладов в происхождение МС немаловажную роль играют следующие: слабая локализация, электрон-электронное взаимодействие, спиновые и

<sup>&</sup>lt;sup>а</sup> Институт физики им. Х. И. Амирханова Дагестанского научного центра Российской академии наук 367003, Махачкала, Россия

 $<sup>^</sup>b$  Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова Российской академии наук 119991, Москва, Россия

 $<sup>^</sup>c$  Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению 220072, Минск, Беларусь

<sup>\*</sup> E-mail: arslanovt@gmail.com

сверхпроводящие флуктуации, а также магнитные примеси [3]. В большинстве случаев появление низкотемпературного отрицательного МС в магнитных полупроводниках связывают со слабой локализацией [4] в результате расфазировки когерентного обратного рассеяния. Тем не менее преобладающее в магнитных структурах отрицательное МС не всегда является следствием слабой локализации, особенно при температурах, отличных от низких, при которых магнитные примеси или нанокластеры играют преимущественную роль в механизме рассеяния.

Возникающее обменное взаимодействие между носителями заряда и локальными магнитными моментами атомов примеси реализует сильную связь зонных и локализованных состояний, что сопровождается гигантским положительным или отрицательным МС. Отрицательное МС, рассматриваемое в рамках теории спинового разупорядочения, предполагает считать, что подавление термодинамических флуктуаций локальной намагниченности под действием магнитного поля приводит к уменьшению рассеяния [5]. Следует заметить, что само по себе наличие примесного уровня, образуемого 3dпримесями, может существенным образом внести возмущение в плотность состояний на уровне Ферми. Так, в условиях p-d-гибридизации валентной зоны спиновое расщепление приводит к формированию двух подзон с направлением спинов вверх и вниз (major spin and minor spin), которые характеризуются различными проводимостями и подвижностями [6]. Увеличение рассеяния спин-зависимых носителей за счет изменений в локальном потенциале, связанном с эффектом Зеемана, может привести к положительному МС.

Спин-зависимый характер МС в разбавленных магнитных полупроводниках [7, 8], гранулированных структурах [9, 10] и мультислоях [11] является предметом широких исследований, в частности, при высоких давлениях. Главным образом отмечается, что прикладываемое давление должно приводить к уменьшению МС из-за уменьшения обменного взаимодействия. Однако в некоторых магнитных соединениях наблюдается противоположный эффект, обусловленный индуцированным давлением усиленного обменного взаимодействия, даже в парамагнитной области [7, 12]. В связи с этим можно полагать, что возникающее отрицательное МС в условиях высокого давления имеет прямое отношение к спин-зависимому рассеянию на магнитных примесях. С другой стороны, поведение МС в условии индуцированных давлением фазовых превращений (электронных, структурных и магнитных) является практически малоизученным направлением. Как показано в работе [8], поведение фазовосегрегированных кластеров MnAs в матрице полупроводника  $II-IV-V_2$  имело нетривиальную полевую зависимость при переходе из исходной структуры халькопирита в разупорядоченную кубическую структуру типа ZnS.

В данной работе мы исследовали магнитные, электронные и магнитотранспортные свойства нанокомпозитных гибридов  $\rm Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2+MnAs$  в окрестности перехода полупроводник-металл при высоком давлении. Общей особенностью этих материалов является наличие отрицательного и положительного  $\rm MC$ , поведение которого тесно связано с совместным результатом индуцированного давлением структурного, магнитного и электронного переходов.

### 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ

Измерения проводились на поликристаллических образцах  $Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2 + 10\% MnAs$  и  ${\rm Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2} + 15\,\%\,{\rm MnAs}$  в аппарате высокого давления типа «тороид» при гидростатическом давлении  $P \le 7$  ГПа в области комнатных температур при подъеме и сбросе давления. Давление генерировалось с постоянной скоростью, соответствующей примерно 1 ГПа/ч при компрессии. В режиме декомпрессии скорость давления соответствовала темпу естественной релаксации системы, сопоставимому с прямым ходом, с уменьшением темпа примерно до 0.2 ГПа/ч ниже 1 ГПа. Аппарат помещался в соленоид с напряженностью  $H \le 5$  к $\ni$ . В качестве рабочей ячейки использовалась фторопластовая капсула полезным объемом 80 мм<sup>3</sup>, которая имела 8 электровводов, что позволяло измерять одновременно под давлением удельное сопротивление  $\rho$ , коэффициент Холла  $R_H$  и поперечное магнитосопротивление  $\Delta \rho_{xx}/\rho_0$ , где  $\rho_0$  удельное сопротивление в отсутствие магнитного поля. Давление контролировалось по манганиновому манометру, отградуированному по нескольким реперным точкам Ві во всем диапазоне давлений. Более подробно методика и техника эксперимента описаны в работе [13], а синтез образцов и технологические режимы их выращивания — в [14].

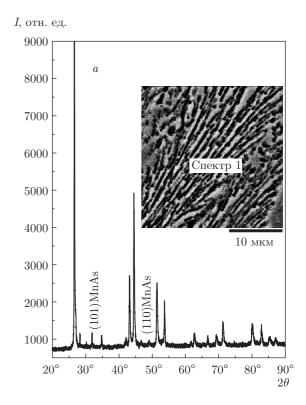
Образцы для измерения транспортных и магнитотранспортных параметров  $\rho$ ,  $R_H$  и  $\Delta \rho_{xx}/\rho_0$  шестизондовым методом имели форму параллелепипеда размерами  $3 \times 1 \times 1$  мм<sup>3</sup>. Контакты были из-

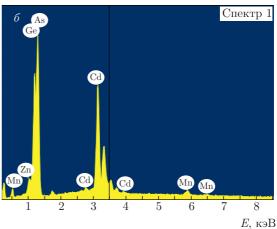
готовлены пайкой с помощью свинцово-оловянного припоя. Их линейность контролировалась по вольтамперным характеристикам. Образцы для измерения намагниченности имели форму цилиндра диаметром d=1 мм и высотой h=3 мм. Намагниченность М измерялась при атмосферном давлении в переменном магнитном поле с переменной частотой  $\omega = 700~\Gamma$ ц. Для измерения изотермической намагниченности под давлением в нулевом магнитном поле использовался индукционный метод [8]. Абсолютная точность измерений намагниченности составляла 5%. Образец цилиндрической формы (длина 3.5-4 мм, диаметр около 1.5 мм) помещался в две индуктивно связанные катушки с максимальным числом витков n = 10. Магнитное поле, создаваемое катушками, не превышало 15 Э.

Качество фазовый состав образ- $Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2$ + $10\,\%\,\mathrm{MnAs}$  ${\rm Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2} + 15\,\%\,{\rm MnAs}$  были изучены методами рентгеновской дифракции сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДРС). Согласно ЭДРС-анализу (спектр 1) микроповерхности образца (вставка к рис. 1а), элементный состав указывал на отсутствие каких-либо других элементов (рис. 16). Согласно данным рентгенофазового анализа (рис. 1a), для обоих составов наблюдалось идентичное положение дифракционных пиков, соответствующих наличию трех кристаллографических фаз с их различным соотношением. На фоне основной фазы халькопирита  ${\rm Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2}$ (I42d) с параметрами решетки  $a = 5.927 \,\text{Å}$  и  $c = 11.212 \,\text{Å}$  были идентифицированы две дополнительные фазы, соответствующие кубической  ${\rm ZnGeAs_2} \ (F\text{-}43m) \ {\rm c} \ a = 5.74 \, {\rm \AA} \ {\rm u} \ {\rm гексагональной}$ (P63/mmc) с a = 3.716 Å и c = 5.748 Å фазам MnAs. Содержание примесной кубической фазы составляло 16%. Следует отметить, что данная фаза выступает естественным образованием в ходе получения материала матрицы — фазы халькопирита Zn<sub>0.1</sub>Cd<sub>0.9</sub>GeAs<sub>2</sub>. Расположение гексагональных кластеров MnAs в матрице полупроводника соответствовало случайному распределению. Согласно данным СЭМ, средние размеры кластеров MnAs не превышали 200 нм.

#### 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

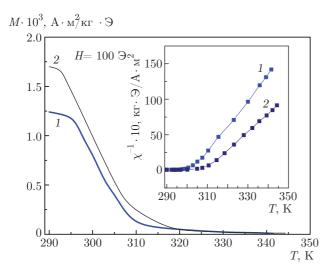
Температурные зависимости намагниченности, M(T), были измерены в магнитном поле  $H=100\ \Im$  в диапазоне температур 270–350 К. Результаты ис-





**Рис. 1.** (В цвете онлайн) Данные характеризационного анализа. a) Рентгеновские профили образца  ${\rm Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2+10~\%~MnAs};$  на рентгенограмме отмечены типичные пики, соответствующие гексагональной фазе  ${\rm MnAs}.$  На вставке — СЭМ-изображение образца  ${\rm Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2+15~\%~MnAs},$  с поверхности которого исследованы ЭДРС-спектры.  $\delta$ ) Результат исследования элементного состава образца

следований этих характеристик представлены на рис. 2. Зависимость M(T) указывает на наличие ферромагнитных фазовых переходов при 310 К и 312 К. Температура Кюри  $T_C$  определялась по точке перегиба кривой M(T), т.е. там, где выполняется условие  $\partial^2 M/\partial T^2 \to 0$ . Полученные значения  $T_C$ 



**Рис. 2.** Расчетные температурные зависимости намагниченности для образцов:  $Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2+10~\%~MnAs$  (кривая  $\it 1$ ) и  $Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2+15~\%~MnAs$  (кривая  $\it 2$ ). На вставке экспериментальные температурные зависимости обратной магнитной восприимчивости  $\it \chi^{-1}$  для этих составов

приведены в таблице. Значения  $T_C$  не изменяются значительно с количеством ионов Mn в материале. Тем не менее для образцов с низким и высоким содержанием Mn может наблюдаться небольшое увеличение  $T_C$  из-за деформации кластеров MnAs. Так, в работах [15,16] было сделано утверждение, что основной причиной изменения величины  $T_C$  является изменение магнитных свойств кластеров MnAs.

Магнитная восприимчивость

$$\chi = (\partial M/\partial H)_{\partial T = \text{const}}$$

может быть рассчитана с использованием данных намагниченности, выбранной при постоянной температуре. Зависимость обратной магнитной воспримичивости (вставка к рис. 2) при температурах выше  $T_C$ , т.е. в парамагнитной области, должна подчиняться закону Кюри – Вейсса:

$$\chi = \frac{C}{T - \Theta} + \chi_{dia},\tag{1}$$

где  $C=N_0g^2\mu_B^2S(S+1)y_m/3k_B$  — постоянная Кюри,  $\chi_{dia}$  — диамагнитный вклад магнитной восприимчивости решетки,  $N_0$  — число ионов на грамм, g-g-фактор магнитного иона (g=2 для Mn), S=5/2 — спин-магнитный момент иона Mn,  $\mu_B$  — магнетон Бора,  $k_B$  — постоянная Больцмана,  $y_m$  — количество магнитоактивных ионов Mn. На основе экспериментальных данных, полученных в диапазоне температур T=270–350 K согласно равенству (1) были рассчитаны зависимости  $\chi(T)$  в предположении, что диамагнитный вклад в магнитную восприимчивость

остается постоянным. Для оценки мы использовали значение  $\chi_{dia}=-2\cdot 10^{-4}~{\rm A\cdot m^2/kr\cdot \Im}$  [17]. Из экспериментальной кривой определялись температура Кюри—Вейсса  $\Theta$  и постоянная Кюри C.

Рассчитанные кривые представлены вместе с экспериментальными данными на рис. 2. Как по-казано на вставке к рис. 2, магнитная восприимчивость образцов хорошо описывается с помощью закона Кюри – Вейсса.

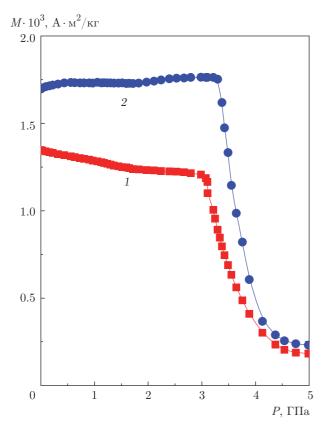
Полученные значения C можно использовать для расчета суммы магнитоактивных ионов Mn с помощью уравнения (1). В таблице приводятся все рассчитанные параметры для исследованных образцов. Следует отметить, что полученная величина  $y_m$ меньше предлагаемой величины у — общего содержания Мп в образцах [18]. Причина столь заметной разницы может быть следующая: во-первых, закон Кюри-Вейсса применим для области  $T > T_C$ , где ионы Mn не выровнены вдоль направления поля и их вклад в магнитную восприимчивость является частичным. Во-вторых, большая доля ионов Mn, присутствующих в материале, либо магнитнонеактивна, либо находится в зарядовом состоянии  $Mn^{+2}$ , отличном от высокоспинового состояния с полным магнитным моментом J = S = 5/2. Кроме того, как следует из таблицы, близость значений  $\Theta$  и  $T_C$  указывает на отсутствие сильных магнитных неоднородностей в образцах.

Совокупность полученных результатов можно объяснить следующим образом. Характерной особенностью композитов  $Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2 + 10\%$  MnAs и  $Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2 + 15\%$  MnAs является наличие хаотически распределенных ионов Mn в матрице полупроводника, магнитные моменты которых сильно взаимодействуют с магнитными моментами подсистемы дырок (в случае материалов p-типа). Большие значения констант магнитного обмена, свойственные подобного рода магнитным полупроводникам [19], обусловлены химической связью p- и d-орбиталей.

Результаты измерения изотермической намагниченности под давлением при  $T=297~{\rm K}$  представлены на рис. 3. Как следует из представленной зависимости M(P), при давлении  $P>3.2~{\rm \Gamma\Pi}$ а наблюдается резкое уменьшение M, что является результатом магнитного фазового перехода ферромагнетик—парамагнетик, индуцируемого давлением. Как обсуждалось в работах [8,20], причина столь резкого уменьшения M может быть вызвана структурной нестабильностью матрицы полупроводника, т. е. наступлением структурного перехода.

Образцы	$T_C$ , K	$C \cdot 10^{-1},$ $\mathrm{Am^2 \cdot K/\kappa \Gamma}$	Θ, Κ	$R_H,$ ${ m cm}^3/{ m K}$ л	ρ, Οм·см	$y_m$	y [16]
$Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2 + 10\% MnAs$	310	3.5	308	4.73	2.98	0.065	0.1
$Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2 + 15\% MnAs$	312	7.0	310	4.3	2.5	0.014	0.042

Таблица. Магнитные и транспортные параметры исследованных образцов при атмосферном давлении



**Рис. 3.** Зависимости намагниченности от давления для  ${\rm Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2}+10\,\%\,{\rm MnAs}$  (кривая 1) и  ${\rm Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2}+15\,\%\,{\rm MnAs}$  (кривая 2) при  $T=297\,$  K

Наряду с магнитными превращениями под давлением в поведении транспортных характеристик также прослеживаются особенность в области высоких давлений P>3.2 ГПа. На рис. 4 приведены барические зависимости удельного электросопротивления  $\rho(P)$ , коэффициента Холла  $R_H(P)$ , измеренного в поле 5 кЭ, и холловской подвижности  $\mu_H(P)$  для  $Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2 + 10\,\%$  MnAs и  $Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2 + 15\,\%$  MnAs при комнатной температуре. В обоих образцах удельное сопротивление возрастает и достигает максимума при  $P\approx 2$  ГПа, затем резко падает (больше чем на порядок) при P>3.5 ГПа. При этом коэффи-

циент Холла возрастает до  $P\approx 2$  ГПа, а затем резко убывает при P>3.5 ГПа (почти на порядок). В области насыщения при P>5 ГПа значения транспортных параметров составляют:  $\rho(P)\approx 0.5$  Ом·см,  $\mu_H(P)\approx 2.3$  см²/В·с для  $\mathrm{Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2}+10\,\%\,\mathrm{MnAs}$  и  $\rho(P)\approx 0.18$  Ом·см,  $\mu_H(P)\approx 1.7$  см²/В·с для  $\mathrm{Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2}+15\,\%\,\mathrm{MnAs}$ .

Судя по столь заметным изменениям зависимостей  $\rho(P)$  и  $R_H(P)$  (а именно, концентрации носителей  $\rho=1/eR_H$ , где  $R_H$  — эффективная величина), в образцах реализуется переход полупроводникметалл. При этом полевая зависимость холловского сопротивления линейна в магнитных полях до 5 кЭ, что указывает на отсутствие вклада аномального эффекта Холла, а также на корректность определения концентраций носителей заряда. Следует отметить, что причиной заметного изменения электронного транспорта является структурный переход, что характерно для соединений халькопирита [21].

На рис. 5 приведены магнитополевые зависимости МС для  $Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2+10\,\%$  MnAs и  $Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2+15\,\%$  MnAs, рассчитываемого как  $\Delta\rho/\rho_0=(\rho_H-\rho_0)/\rho_0,\,(\rho_H-$  удельное сопротивление в нулевом магнитном поле). Общей тенденцией для обоих образцов является усиление отрицательного МС с увеличением прикладываемого давления по сравнению с исходными значениями при атмосферном давлении ( $\Delta\rho_{xx}/\rho_0<1\%$ ). В составе с  $10\,\%$  MnAs присутствует слабый положительный вклад при P=1 ГПа и H>3.5 к $\Theta$ , а в составе с  $15\,\%$  MnAs преобладает слабое положительное МС при P=0.7 ГПа.

В области перехода полупроводник-металл и выше поведение МС в обоих составах представляется своеобразным. Как наглядно следует из барических зависимостей МС (рис. 6), в области перехода полупроводник-металл при P>3.5 ГПа приложенное давление и увеличение магнитного поля индуцируют как положительное, так и отрицательное МС. Поведение МС в области перехода полупроводник-металл в

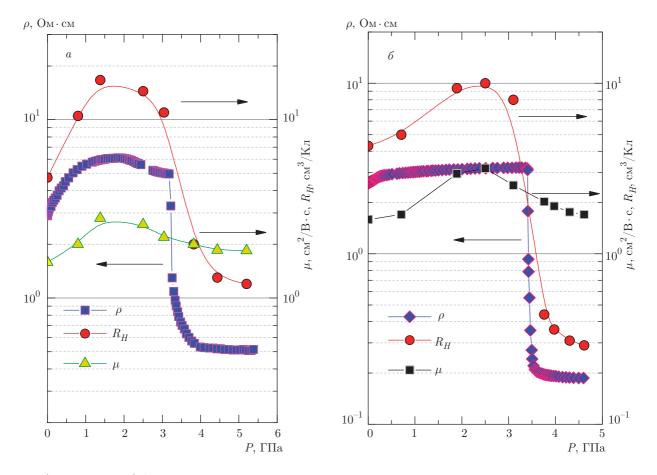


Рис. 4. (В цвете онлайн) Зависимости от давления транспортных параметров, измеренные при комнатной температуре: удельное электросопротивление  $\rho$ , коэффициент Холла  $R_H$ , измеренный в магнитном поле 5 к $\theta$ , и холловская подвижность  $\mu_H$  для  $Z_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2 + 10\% MnAs$  ( $\alpha$ ) и  $Z_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2 + 15\% MnAs$  ( $\alpha$ )

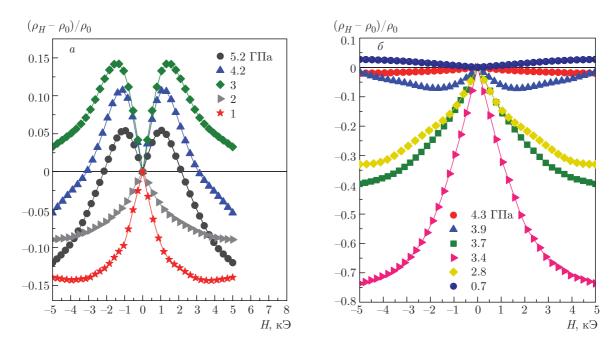
 ${\rm Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2+10\,\%\,MnAs}$  отличается от поведения MC в  ${\rm Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2+15\,\%\,MnAs}$ . Следует отметить, что в области перехода полупроводникметалл при P>3.5 ГПа MC отрицательно в  ${\rm Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2+15\,\%\,MnAs}$  и заметно возрастает до максимальной величины около 74 % (рис. 5a и 5b). Данный переход в обоих соединениях сопровождается металлизацией с концентрацией носителей соответственно  $p=5.2\cdot 10^{18}~{\rm cm^{-3}}$  и  $2.0\cdot 10^{19}~{\rm cm^{3}}$  (рис. 4).

Наличие магнитной примеси Mn предполагает, что процессы рассеяния в области комнатных температур связаны, главным образом, со спин-зависимым транспортом, поскольку возможные вклады, такие как слабая локализация или флуктуации микроскопической проводимости, являются доминирующими при низких температурах [22].

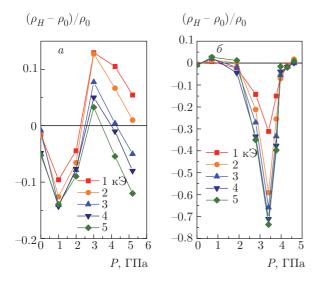
Таким образом, наблюдаемые отрицательное и положительное МС могут быть рассмотрены в рамках модели, основанной на полуэмпирическом законе Хосла – Фишера [23]:

$$\frac{\rho_H - \rho_0}{\rho_0} = -a^2 \ln(1 + b^2 H^2) + \frac{c^2 H^2}{1 + d^2 H^2}.$$
 (2)

Здесь фундаментальные параметры a и b связаны с природой обменного взаимодействия, в то время как параметры с и d описывают двухзонный транспорт в спин-расщепленной валентной зоне [6]. Тем не менее использование данного выражения представляется ограниченным, поскольку природа магнитного рассеяния может быть обусловлена не только локализованными моментами Mn в замещенной структуре полупроводника, но и наличием кластеров MnAs. Анализ отрицательного МС с использованием уравнения (2) для  $Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2 + 15\%$  MnAs предполагает, что механизмы рассеяния в области перехода полупроводник-металл относятся к природе обменного р-d-взаимодействия, возникающего между носителями тока (дырками) и магнитным моментом, локализованным на примеси Mn [24].



**Рис. 5.** (В цвете онлайн) Зависимости МС от магнитного поля H при различных давлениях P и T=297 К для  $\mathrm{Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2} + 10\,\%\,\mathrm{MnAs}$  (a) и  $\mathrm{Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2} + 15\,\%\,\mathrm{MnAs}$  (b)



**Рис. 6.** (В цвете онлайн) Зависимости МС от давления P в различных магнитных полях H при T=297 K для  ${\rm Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2}+10\,\%\,{\rm MnAs}$  (a) и  ${\rm Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2}+15\,\%\,{\rm MnAs}$  ( $\delta$ )

Ситуация, имеющая место в области низких давлений, представляется неоднозначной. В частности, положительное МС при  $P\approx 0.7$  ГПа не поддается корректному описанию с помощью правой части уравнения (2), поскольку МС в области слабых магнитных полей следует линейному закону

вместо предлагаемого поведения, пропорционального  $H^2$ . Таким образом, можно говорить о наличии иных вкладов в результирующий эффект, которые преобладают вдали от области перехода полупроводник-металл. Следует отметить, что преобладающее положительное МС скорее не является результатом чистой p-d-гибридизации валентной зоны [6, 23], но может также дополняться усилением электрон-электронного взаимодействия [3], которое наиболее вероятно происходит при структурном превращении.

Возникновение колоссального МС, описываемого в работе [25], непосредственно в окрестности перехода металл-полупроводник, было принято связывать с возникновением магнитных поляронов, формирующихся в матрице EuB<sub>6</sub> при переходе в ферромагнитную фазу [26, 27]. Если рассматривать наши результаты, то признаки полярного механизма в  $Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2+MnAs$  не очевидны. В настоящей работе наблюдаемое усиленное отрицательное МС тесно связано со структурным превращением, которое вносит изменение в электронный транспорт и в магнитное состояние кластеров MnAs. Похожее отрицательное МС, индуцированное давлением, наблюдалось в ряде полупроводников, легированных магнитными примесями (в частности, Мп). Например, в образцах CdGeAs<sub>2</sub>: Мп и CdGeP<sub>2</sub>: Мп в области давлений до 5 ГПа и магнитных полях H < 5 кЭ

индуцировались положительное при P < 2 ГПа и отрицательное при P > 2 ГПа МС, составляющие соответственно около  $0.7\,\%$  в CdGeP<sub>2</sub>: Мп и  $1.5\,\%$  в CdGeAs<sub>2</sub>: Мп [28–30].

#### 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение отметим, что в исследованных материалах  $Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2 + 10\% MnAs$  и  ${\rm Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2} + 15\,\%\,{\rm MnAs}$  с температурами Кюри  $T_C \approx 310\text{--}312 \text{ K}$  имеет место изменение знака МС и отрицательный вклад в МС оказывается преобладающим в широком диапазоне давлений. Такое поведение является результатом индуцированных давлением магнитного, структурного переходов и перехода полупроводник-металл, которые приводят к заметному усилению МС в области этих фазовых превращений. В частности, магнитное превращение ферромагнетик-парамагнетик приписывается только кластерам MnAs при  $P > 3.2 \ \Gamma\Pi a$ , что является следствием структурного изменения матрицы. В данной области давлений предполагается, что механизмы, ответственные за усиленное МС, носят спин-зависимый характер рассеяния на магнитной примеси Mn в матрице полупроводника  $Zn_{0.1}Cd_{0.9}GeAs_2$ .

Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (госзадание № 0203-2019-0008). Один из авторов (Т. Р. А.) признателен Российскому фонду фундаментальных исследований (грант № 19-02-00031). Синтез образцов выполнен И. В. Ф. и А. Л. Ж. при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 17-53-04055 Бел мол а).

## ЛИТЕРАТУРА

- 1. H. Akinaga, Semicond. Sci. Technol.  $\mathbf{17}$ , 322 (2002).
- D. D. Dung and S. Cho, J. Appl. Phys. 113, 17C734 (2013).
- D. V. Baxter, R. Richter, M. L. Trudeau, R. W. Cochrane, and J. O. Strom-Olsen, J. de Phys. 50, 1673 (1989).
- L. P. Rokhinson and Y. Lyanda-Geller, Z. Ge, S. Shen, X. Liu, M. Dobrowolska, and J. K. Furdyna, Phys Rev. B 76, 161201(R) (2007).
- 5. C. Haas, Phys. Rev. 168, 531 (1968).

- J. A. Peters, N. D. Parashar, N. Rangaraju, and B. W. Wessels, Phys. Rev. B 82, 205207 (2010).
- M. Csontos, T. Wojtowicz, X. Liu, M. Dobrowolska,
   B. Jankó, J. K. Furdyna, and G. Mihály, Phys. Rev. Lett. 95, 227203 (2005).
- T. R. Arslanov, L. Kilanski, S. López-Moreno, A. Yu. Mollaev, R. K. Arslanov, I. V. Fedorchenko, T. Chatterji, S. F. Marenkin, and R. M. Emirov, J. Phys. D 49, 125007 (2016).
- R. G. Dzhamamedov, T. R. Arslanov, A. Yu. Mollaev, and A. V. Kochura, J. Alloys Comp. 699, 1104 (2017).
- Y. D. Park, A. Wilson, A. T. Hanbicki, J. E. Mattson, T. Ambrose, G. Spanos, and B. T. Jonker, Appl. Phys. Lett. 78, 2739 (2001).
- K. Suenaga, S. Higashihara, M. Ohashi, G. Oomi, M. Hedo, Y. Uwatoko, K. Saito, S. Mitani, and K. Takanashi, Phys. Rev. Lett. 98, 207202 (2007).
- M. Csontos, G. Mihály, B. Jankó, T. Wojtowicz, X. Liu, and J. K. Furdyna, Nature Mater. 4, 447 (2005).
- 13. L. G. Khvostantsev, V. N. Slesarev, and V. V. Brazhkin, High Press. Res. 24, 371 (2004).
- I. V. Fedorchenko, A. N. Aronov, L. Kilanski, V. Domukhovski, A. Reszka, B. J. Kowalski, E. Lahderanta, W. Dobrowolski, A. D. Izotov, and F. Marenkin, J. Alloys Compd. 599, 121 (2014).
- J. H. Song, Y. Cui, and J. B. Ketterson, J. Appl. Phys. 111, 07E125 (2012).
- M. Bolzan, I. Bergenti, G. Rossetto, P. Zanella, V. Dediu, and M. Natali, J. Magn. Magn. Mater. 316, 221 (2007).
- L. Kilanski, K. Szałowski, R. Szymczak, M. Górska,
   E. Dynowska, P. Aleshkevych, A. Podgórni, A. Avdonin, W. Dobrowolski, I. V. Fedorchenko, and
   S. F. Marenkin, J. Appl. Phys. 114, 093908 (2013).
- L. Kilanski, I. V. Fedorchenko, M. Górska, A. Ślawska-Waniewska, N. Nedelko, A. Podgórni, A. Avdonin, E. Lähderanta, W. Dobrowolski, A. N. Aronov, and S. F. Marenkin, J. Appl. Phys. 118, 103906 (2015).
- P. M. Krstajić, F. M. Peeters, V. A. Ivanov, V. Fleurov, and K. Kikoin, Phys. Rev. B 70, 195215 (2004).
- 20. T. R. Arslanov, A. Yu. Mollaev, I. K. Kamilov, R. K. Arslanov, L. Kilanski, R. Minikaev, A. Reszka, S. López-Moreno, A. H. Romero, M. Ramzan, P. Panigrahi, R. Ahuja, V. M. Trukhan, T. Chatterji, S. F. Marenkin, and T. V. Shoukavaya, Sci. Rep. 5, 7720 (2015).

- **21**. А. Ю. Моллаев, Р. К. Арсланов, И. К. Камилов, Т. Р. Арсланов, У. З. Залибеков, И. В. Федорченко, Ж. неорг. химии **60**, 1095 (2015).
- 22. I. V. Fedorchenko, L. Kilanski, I. Zakharchuk, P. Geydt, E. Lahderanta, P. N. Vasilyev, N. P. Simonenko, A. N. Aronov, W. Dobrowolski, and S. F. Marenkin, J. Alloys Comp. 650, 277 (2015).
- **23**. B. P. Khosla and J. B. Fischer, Phys. Rev. **6**, 4073 (1972).
- **24**. Т. Р. Арсланов, Р. К. Арсланов, И. В. Федорченко, Л. Киланский, Т. Чаттерджи, Письма в ЖЭТФ **107**, 643 (2018).
- 25. S. Süllow, I. Prasad, M. C. Aronson, J. L. Sarrao, Z. Fisk, D. Hristova, A. H. Lacerda, M. F. Hundley, A. Vigliante, and D. Gibbs, Phys. Rev. B 57, 5860 (1998).

- P. Nyhus, S. Yoon, M. Kauffman, S. L. Cooper,
   Z. Fisk, and J. Sarrao, Phys. Rev. B 56, 2717 (1997).
- L. Degiorgi, E. Felder, H. R. Ott, J. L. Sarrao, and Z. Fisk, Phys. Rev. Lett. 79, 5134 (1997).
- А. Ю. Моллаев, И. К. Камилов, Р. К. Арсланов, Т. Р. Арсланов, У. З. Залибеков, В. М. Новоторцев, С. Ф. Маренкин, Письма в ЖЭТФ 91, 524 (2010).
- 29. A. Yu. Mollaev, I. K. Kamilov, R. K. Arslanov, T. R. Arslanov, U. Z. Zalibekov, V. M. Novotortsev, S. F. Marenkin, and V. M. Trukhan, Appl. Phys. Lett. 100, 202403 (2012).
- 30. T. R. Arslanov, A. Yu. Mollaev, I. K. Kamilov, R. K. Arslanov, U. Z. Zalibekov, V. V. Mamedov, S. F. Marenkin, S. A. Varnavsky, and V. M. Trukhan, Int. Rev. Phys. 6, 4 (2012).